This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19日本国特許庁(JP)

印特許出願公告

⑫特 許、公 報(B2) 昭59-9086

filnt.Cl.3

識別記号

庁内整理番号

2440公告 昭和59年(1984)2月29日

G 11 B G 02 B 27/00 G 06 K H 01 S 10 3/096 A -- 7247 -- 5D 6952-2H 6419—5B 7377—5F

発明の数 1

(全7頁)

1

公光学的情報再生装置

2)特 願 昭55—113515

22出 願 昭54(1979)7月20日

(前実用新案出願日援用)

码公 開 昭56-37834

④昭56(1981) 4 月11日

⑫発 明者 相木 国男

> 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 10

尾島 正啓 72)発

> 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

の出 顊 人 株式会社日立製作所

6番地

49代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外2名

の特許請求の範囲

1 情報記録媒体上にレーザ光を照射するための 半導体レーザ素子と、該情報記録媒体からの反射 光を利用して該情報記録媒体に記録された情報に 対応する電気信号を得るための光電変換手段とか らなる光学的情報再生装置において、上記半導体 レーザ素子が、直流電流駆動により単一縦モード で発振する半導体レーザ素子であると共に、該半 導体レーザ素子が多重縦モードで発振するように 上記直流電流に重畳される高周波電流を供給する 高周波電流源を有することを特徴とする光学的情 報再生装置。

2 上記高周波電流の周波数は、上記情報記録媒 体に記録された上記情報の周波数の5倍以上であ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 光学的情報再生装置。

3 上記高周波電流の周波数は、50 MHz以上で あることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の光学的情報再生装置。

発明の詳細な説明

本発明は、光学的に情報を再生する光学的情報 再生装置、特に半導体レーザを光源として用いた 光学的情報再生装置に関する。

2

光ビデオディスクや光PCMオーディオデイス クから光学的に情報を再生する情報再生装置には、 光源として半導体レーザを用いた光学的ピツクア ップが用いられる。この光学的ピツクアツブには 従来二種類のものがある。

その第1は、情報記録媒体からの反射光を光源 たる半導体レーザに帰還することにより、反射光 の変化を半導体レーザの出力光の変化に変換し、 この出力光の変化を受光器で検出することによつ て記録情報に対応した電気信号を得るものである。 東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 15 この光学的ピツクアツブは、いわゆる SCOOPで (Self-Coupled Optical Pickup) と呼ば れている。

> 第1図は、上記SCOOPによる情報再生装置の 概略構成図である。1は半導体レーザ、2は情報 記憶媒体を有するデイスクである。その媒体は例 えば円板状の基板に設けられており、凹凸あるい は反射率変化として、情報を記録する。3は光検 出器、41は半導体レーザからの光を平行光束に するためのレンズ、42はレーザ光を、デイスク 25 2の表面上で、光の波長程度の長さのスポット径 に集光するためのレンズである。この装置では、 半導体レーザーから射出されたレーザ光はレンズ 41,42によりデイスク2上の情報記憶媒体に 照射され、記録情報に応じた変調を受けて反射さ 30 れる。この変調された反射光は同じ光路を戻り半 導体レーザ1に帰還される。デイスク2が半導体 レーザの発振器の一部になつていることが特徴で ある。即ち半導体結晶の2つのへき面と、デイス ク2との、3枚の鏡でつくる光共振器によつて、 35 レーザ発振が起こる。

この装置に於ては、デイスク2からの反射光の 光量の変化に応じて半導体レーザの発振光出力が

変化するので、この発振出力光の変化を光検出器 3 で検出することにより反射光の変化を検出して ディスクに記録されてある情報信号に対応した電 気信号を得る。この装置の特徴は、構成部品点数 が少なくて済むので、小型化、軽量化、低価格化 ができ、更に光学調整が容易な点にある。一方、 この方式の欠点の一つに、信号の雑音レベルが高 い事があげられる。

第2の光ピツクアツプは、上記光デイスクから の反射光を半導体レーザに帰還することなく、直 10 れない場合に、横モードが制御された半導体レー 接光検出器で受光することにより記録情報に対応 した電気信号を得るものである。この第2の光ピ ツクアツプは、例えば第1図に示す装置において 説明すれば、次のように構成される。即ち、光デ イスク2からの反射光が、半導体レーザ1に帰還 15 一つの縦モードに、レーザ光エネルギーが集中す されないように、半導体レーザ1とデイスク2と の間に1/4波長板と偏光プリズムを挿入するの である。この場合の光ピックアップを以下に於て は、従来型の光学的ピツクアツプと呼ぶことにす る。従来型の光ピツクアツプにおいても、デイス クからの反射光がレーザに全く帰還しないわけで はない。PCMオーデイオデイスクやビデオデイ スクでは高分子樹脂を用いて、レプリカデイスク を大量生産するが、レプリカ成型時に生じる応力 のために、レプリカデイスクはわずかな複屈折性 25 を持つ。従つて、従来型光ピツクアツプでレプリ カデイスクから情報再生する場合には、レプリカ ディスクの持つ複屈折性のために、ディスクから の反射光の一部が、半導体レーザに帰還される。 更に1/4波長板や偏光プリズムの光学的調整す れや、部品性能のばらつき等の原因によつても、 デイスクからの反射光が、半導体レーザに帰還さ れる。結局、従来型のピツクアツプにおいても、 ディスクからの反射光の数%は、半導体レーザに 帰還され、レーザの雑音レベルを高くしてしまう。35

以上を要するに、半導体レーザを用いた光ピツ クアップでは、SCOOPでも、従来型でも、反射 光帰還による、半導体レーザのノイズ発生が問題 である。半導体レーザのノイズレベルが高いと、 PCMオーデイオプレーヤでは、音質の劣化を、 ビデオデイスクプレーヤでは画質の劣化を引き起。 こす。

本発明の目的は、半導体レーザを光源として用 いた光学的情報再生装置において、上述の雑音の

発生を抑止した情報再生装置を提供するものであ る。かかる目的を達成するために、本発明は半導 体レーザを直流電流に高周波電流を重畳した電流 により駆動して多重縦モードで発振せしめること を特徴とするものである。

以下、まず半導体レーザを光源として用いた場 合に発生する雑音について詳細に説明する。第1 図に示す装置において、デイスク2がなく、した がつて反射光の帰還が、半導体レーザーに施こさ ザを直流電流で駆動すると、単一縦モード発振す る。これは半導体レーザが、ほぼ均一な利得スペ クトルを有しているために、直旋電流駆動による 定常発振時には、利得が損失を上まわつた、ある るからである。

しかしながら、デイスク2が有り、反射光の帰 還が半導体レーザに施こされる場合、半導体レー ザを直流電流で駆動すると、デイスクの微小変位 に伴なって、単一発振縦モードが、隣りの単一縦 モードへジャンプしたり、数本の縦モードが同時 発振したりする。反射光帰還がある半導体レーザ の雑音レベルが高い原因は、このような、発振縦 モードの変化にある。

発振縦モードの変化は、半導体レーザのデイス ク側面と、デイスク面とでつくる外部光共振器の 共振モードと、半導体結晶の2つのへき開面でつ くる光共振器の共振モード(縦モード)とが競合 し、かつデイスクの変位に伴なつて外部共振器の 共振モードスペクトルが変化することによつて引 き起こされる。

単一縦モード発振と多重縦モード発振とは、デ イスクがレーザ発振波長の半分(λ/2こ 0.4 μm) 変位する毎に、交互に起こる。これは、デイスク と半導体レーザ端面とがつくる外部共振器の共振 条件が、同一波長に対しては、 1/2毎に同一に なるからである。

反射光帰遺時に発生するレーザノイズには、2 種類あり、第1のノイズは、単一縦モード発振と 多重凝モード発掘とが、デイスクの 1/2毎の変位 に対応して交互に起こることに原因する。単一縦 モード発振時の光出力は大きく、多重概モード発 振時の光出力は小さい。従がつて、レーザ光出力 は、デイスクが 1/2 変位する毎に変化する。発

6

振縦モードが、単一か多重かに依つて、光出力が 異なる原因は、外部共振器を一枚の鏡とみなした 場合の有効反射率が、単一縦モード発振時は大き く多重縦モード発振時は小さいことにある。単一 縦モード発振は、外部共振器の有効反射率が最大 となるようなモードが選択されて起こる。 多重概 モード発振では、発振している幾本かのモードの すべてについて、外部共振部の有効反射率を最大 にすることはできないので、平均としては、単一 縦モード発振時の有効反射率より小さくなる。 レ ーザ共振器を構成する鏡の反射率が高い程、損失 は小さく、発振しきい電流が小さくなり、一定電 流下では光出力が大きい。従つて、単一縦モード 発振時の方が、光出力は大きい。発振縦モードが 単一か多重かによる光出力変動の周波数帯域は、 デイスクと半導体レーザとの距離が、 1/2変化 する速さによつて決まり、デイスクのばたつき、 回転数や自動焦点制御の性能に依存するが、ほは、 KHz~数10KHz の低帯域にある。

第2のノイズは、0~2GHzにわたる連続スペ 20 クトルノイズで、多重縦モード発振時に生じる。 ビデオデイスクからの再生で、ビデオ信号の S/Nを劣化させる。ここでは、この2種のノイ ズをビデオ帯域ノイズと呼ぶことにする。このノ イズは反射光帰還がある場合でも、発振縦モード 25 が単一である場合には発生しない。反射光帰還に よつて多重縦モード発振しているときに限つて、 ビデオ帯域ノイズが発生する。実際には、デイス クが 1/2 変動する毎に、単一縦モード発振と多 重縦モード発振とが交互に起こるので、ビデオ帯 30 域ノイズは必ず発生する。

次に、図を用いてノイズ発生の実際を詳しく説明する。

デイスクと半導体レーザとの間の距離が、時間とともに変化する場合、発振縦モードの変化に伴35なう半導体レーザの光出力変動が、情報の再生信号や、光スポット制御信号等における信号対雑音比を劣化させる。例えば、デイスクからの情報再生の場合、回転に伴なうデイスクのばたつきにより、デイスクと半導体レーザとの間の距離が変化40し、半導体レーザの光出力変動が生ずる。第2図」はこの状況を示す図である。

第2図において、縦軸は、半導体レーザの光出力(mW)を示し、横軸は、デイスクのはたつきによ

るデイスク変位(am)を示し、実線が、直流電流による駆動を行った場合の光出力の変化を表わしている。なお、直流電流による駆動は第3図に示す如き実線で行なわれる。第3図において、縦軸は電流の大きさ(mA)、横軸は時間(nS)を示している。

光スポットの自動焦点制御によって、光スポット焦点位置を、デイスク変位に追従させることができる。しかしデイスクと光スポット焦点位置とを1 μm 以下の精度で一定に保つことは、自動制御技術をもつてしても困難であり、発振縦モードの変化に伴なう光出力変動は、自動焦点制御をかけても、除くことは難かしい。

本発明は、半導体レーザの駆動方法に特徴をも たせることにより、上記の、発振縦モードの変化 に伴なう光出力変動を抑止することである。第4 図に、本発明の一実施例の構成を示す。第4図の 1,2,3,41,42は、第1図に示したもの と同一である。半導体レーザは、直流電流源5と、 高周波電流源 6 と、 2 つの電流源から供給され る電流によつて駆動される。第4図における、R, L,Cは各々、抵抗、コイル、コンデンサであり L及びCは、2つの電流源が独立に半導体レーザ を駆動できるようにするために挿入されている。 高周波交流電流によつて駆動することによつて、 反射光帰還による半導体レーザの光出力変動を抑 止することができる。なお、直流電流と高周波電 流とによる半導体レーザ駆動は、第3図に示す如 く、直流電流(実線で示す)に髙周波電流(点線 で示す)を重畳した形式でなされる。

かかる本発明の駆動を用いた場合の作用及び効果について、図面により説明する。

第5図a~dは、半導体レーザの梃モード発振

スペクトルを示しており、その縦軸は光強度、そ の横軸は波長を示している。直流電流駆動で定常 発振させ、反射光帰還がない場合は、第5図aの ように単一梃モード発振する。反射光帰還がある とデイスクが変動している場合、時間平均してス ペクトルを見れば、第5図bのように多重縦モー ド発振している。

さて、第3図の点線で示したような、直流分と 高周波の交流電流とを重ね合わせた電流で半導体 レーザを駆動すると、発振スペクトルは第**5**図 c のように多重縦モード発振となる。ここで、重要 なことはレーザ発振が高周波でオン・オフされる ように、高周波電流の振幅を十分大きくする必要 があることである。すなわち、直流分と高周波分 の重ね合わせた電流の最小値は、発振しきい電流 より小さくなるようにする。レーザ発振の立ち上 がり時には、均一なスペクトル広がりをもつ半導 体レーザにおいても、いくつかの縦モードがレー ザ発振する。従つて、高周波でレーザ発振がオン・ オフされると、多重縦モード発振状態が保たれる 20 ことになる。

高周波電流を流すことにより、多重縦モード発 振させると、第2図の点線で示したように、半導 体レーザの光出力はデイスク変位に対して、なめ る。すなわち、単一縦モードと多重縦モードとが 交互に起こることによつて生じる第1種の低帯域 ノイズは、完全に抑止される。高周波駆動により 常に多重縦モード発振状態が保たれ、単一縦モー ド発振することはないからである。

更に高周波電流駆動により、第2種のビデオ帯 域ノイズも、かなりの程度抑止される。第5図 d は、反射光帰還があるとき髙周波駆動した場合の 発振スペクトルである。第5図aと第5図cとで ズ大きく、第5図dではビデオノイズが第5図b より小さくなる。

第6図は、ビデオノイスレベルが高周波駆動に よつて抑止されることを示す特性曲線図である。 なお、その縦軸は反射帰還量を対数表示してある。40 使用したレーザは、CSP型 (Channeled Substrate Planer)半導体レーザで、発振し きい電流が60mAのものである。図において、 本発明によらない場合を実線で示し、本発明によ

る場合(直流分75mAIC対し、120MHz,50 mAppの高周波分を重畳して変調した場合)を点 **線で示してある。反射光帰還が100%のとき、** すなわち、SCOOPの場合の光ピツクアツプの場 合、ビデオノイズは約10dB抑止されている。 従来型の光ヘツドでも数%の反射光帰還は避けら れないが、この場合にも髙周波駆動によつてビデ オノイズを抑止できることが第6図からわかる。

高周波駆動に使用する周波数に対するビデオノ 10 イズ抑止効果を第7図に示した。但し、特性曲線 はCSPレーザ、直流電流75mA変調電流振幅 50mAppでの場合を示している。第7図から問 波数は50MHz以上でノイズ抑止効果が著しい。 これは50MHz以上で縦モード多重発振となるか 15 らである。なお、第7図において、実線は100 %帰還した場合を示し、一点鎖線は 0.5%帰還の 場合を示す曲線である。

高周波駆動電流の周波数は、アイスクから再生 しようとする情報の周波数より、十分高い周波数 である必要があることは当然である。光検出器の 周波数特性を考慮して再生情報の周波数の5倍以 上、好ましくは10倍以上となすのが好ましい。 再生情報の周波数は、ビデオデイスクやPCMオ ーデイオデイスクの場合、1~10 MHzである。 らかに変化し、 1/2毎の光出力変動は抑止され 25 一方、半導体レーザを、多重縦モード発振させる ためには50MHz以上の高周波電流で駆動する必 要がある。発振器、光検出の検出回路の実用上の 觀点から数100MHz程度迄を使用する。従つて、 50MHz 以上の髙周波電流で半導体レーザを駆動 30 すれば、多重縦モード発振によつて、光出力変動 を抑止でき、かつ、デイスクからの再生信号より も、十分高い周波数なので、再生信号に不都合な影 響を及ぼすこともない。すなわち、光検出器及び 検出回路系の、周波数応答特性は、再生信号帯域 はビデオノイズないが、第5図bではビデオノイ 35 までのびており、半導体レーザ駆動の高周波域で は応答しないようにしておけばよい。

> 第8図は、ノイズ抑止効果の髙周波電流の振幅 依存性を示している。但し、第8図は、CSPレ ーザ、発振しきい電流 60mA。直流動作電流 75 mA変調電流周波数120MHzにてとつたもので ある。レーザ発振がオン・オフして縦モード多重 となつてはじめてノイズ抑止効果がでる。第8図 からノイズ抑止効果が

> > $(75 \text{ mA} - 60 \text{ mA}) \times 2 = 30 \text{ mApp}$

10

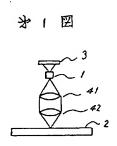
以上で著しく、上記のことを支持する。

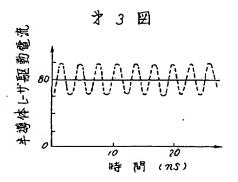
なお、第8図において、実線は100%帰還の 場合による曲線を示し、一点鎖線は、2.7%帰還 の場合による曲線を示している。

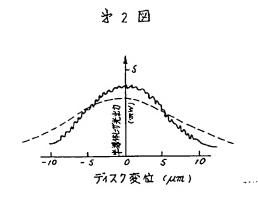
第9図は反射光帰還による半導体レーザノイズ 発生を調べる測定系の構成を示す図である。半導 体レーザーから出た光はレンズ90で平行光束に されてから集光レンズ 91で、デイスク2上に集 光される。半導体レーザ1とデイスク2との間の 距離は約3㎝である。デイスク2は、ボイスコイ ル92によつて光スポツトの焦点深度方向に振動 できるようになっている。レーザ出力は、デイス ク2 側とは反対側に出射されるレーザ光を光検出 器3で検出する。光検出器の出力を、CRT93 上に表示したり、ビデオアンプタ4で増幅した後、15 ード発振スペクトルを示す図、第6,7,8図は、 スペクトルアナライザ95で周波数分析する。レ ーザ駆動電流は直流源5からの直流分と、高周波 発振器 6 からの交流分との重ね合わせた電流であ る。

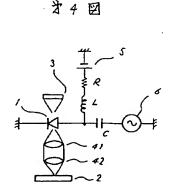
以上の如く半導体レーザを光顔として用いた情 報再生装置において、デイスクからの反射光が半 導体レーザに帰還することによつて生ずるノイズ は、半導体レーザを高周波電流駆動して多重縦モ ード発振させることによつて抑止できる。本発明 はSCOOPによる情報再生装置にも、従来型の光 ピツクアツプによる情報再生装置にも有効である。 図面の簡単な説明

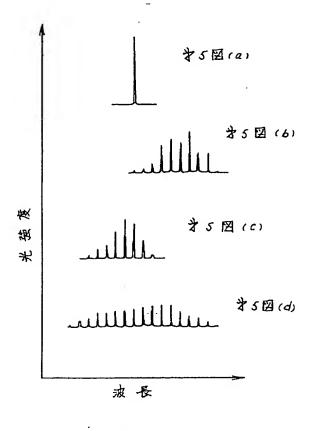
第1図は、反射光帰還型の半導体レーザを用い 10 た光ピツクアツプの構成図、第2図は、デイスク 変位に対する半導体レーザ光出力の関係を示した 図、第3図は、半導体レーザの駆動電流の時間変 化を示した図、第4図は本発明の一実施例の構成 を示す図、第5図a~dは、半導体レーザの様モ ... ビデオノイズレベルが高周波駆動により抑止され ることを説明する図、第9図は、半導体レーザの ノイズを測定する測定系の構成を示す図である。



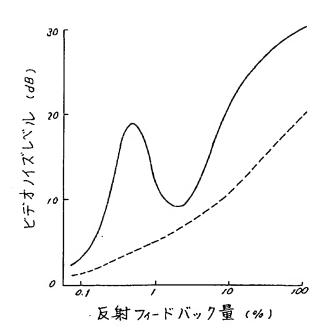


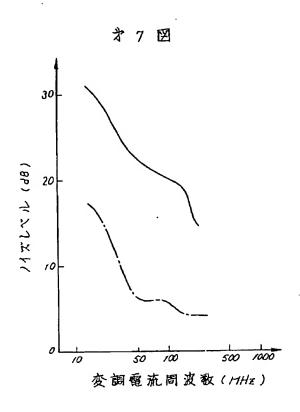


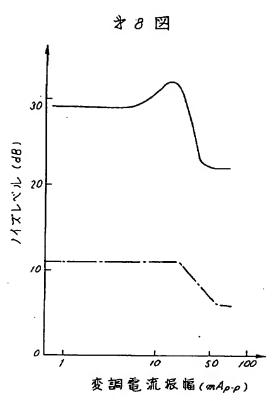












岁 9 図

